

Основная:

1. Эмиссионная электроника / Н. Н. Коваль, Е. М. Окс, Ю. С. Протасов, Н. Н. Семашко ; под ред. Ю. С. Протасова .- М. : Изд-во МГТУ им Н. Э. Баумана, 2009. – с. 595. – ISBN 978-5-7038-3347-6.
2. А.А. Щука Электроника . - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2008. – с. 752. – ISBN/ISSN 978-5-9775-0160-6.
3. Вакуумная электроника: [учебное пособие для вузов] / А.Н. Диденко и др. – Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008 – Ч.1. – 604 с. – ISBN 978-5-7038-3185-4.
4. Добрецов Л.Н., Гомоюнова М.В. Эмиссионная электроника. М.: Наука, 1966. 546 с.
5. Фридрихов С.А, Мовнин С.М. Физические основы электронной техники. М.: Наука, 1982. 460 с.
6. Вудраф Д., Делчар Т. Современные методы исследования поверхности. М.: Мир, 1989. 568 с

Термоэлектронная и полевая эмиссия:

1. Владимиров Г.Г. Термоэлектронная эмиссия. СПб, 2007. есть на сайте
2. Модинос А., Авто-, термо- и вторично-электронная спектроскопия. М.: Наука, 1990. 320 с.
3. Ненакаливаемые катоды. Под ред. Елинсона М.И., М.: Сов. Радио, 1974, 336 с.

Фото и вторичноэлектронная эмиссия:

1. Соболева Н.А., Меламид А.Е. Фотоэлектронные приборы. М.: Высшая школа, 1974, 375 стр.
2. Шульман А.Р., Фридрихов С.А. Вторично-эмиссионные методы исследования твердого тела. М.: Наука, 1977, 551 стр.

Ионно-электронная и ионно-ионная эмиссия:

1. Петров Н.Н., Аброян И.А. Диагностика поверхности с помощью ионных пучков. Л.: Изд. ЛГУ, 1977. 160 с
2. Распыление под действием бомбардировки частицами. Вып III. /Под ред. Р. Бериша и К. Виттмака. М.: Мир, 1998, 551 стр.